## Grands instruments, vers des approches *in situ* de la cristallisation

Daniel R. Neuville et Laurent Cormier



## Source de Rayon X

- Focalisé
- Haute énergie
- Résolue en temps



- Absorption de rayon X
- Diffusion aux petits angles
- Diffusion inélastique
- Infrarouge

Les neutrons

- grand pouvoir de pénétration, non-destructive

sensibilité au champ magnétique
sensibilité aux atomes légers, comme l'hydrogèt

Source de neutron, les neutrons inter-agissent avec les noyaux de matière. En observant comment ils sont déviés et comment leur vitesse est modifiée, on identifie très précisément la position des atomes et leurs mouvement



- Diffraction de neutron
- Diffusion aux petits angles
- Diffusion inélastique

Étude classique en utilisant la diffraction de rayon X de neutron, les spectroscopie Raman, IR, absorption de rayon X, RMN... Mécanismes de nucléation et croissance bien connus dans Li2O-Al2O3-SiO2, MgO-Al2O3-SiO2, CaO-Al2O3-SiO2 :

expériences *in situ* sont difficiles mais donnent des informations en temps réel, sur la structure et les mécanismes de nucléation

## **Cellule Linkam<sup>®</sup>**



- Ambiante à 1500°C
- Atmosphère contrôlé
- Volume échantillon ~mm

#### => Analyse en réflexion

#### **DUBBLE-ESRF**

Vers détecteur de fluorescence XAS

#### WASX et XAFS transmis

**Faisceau incident** 

#### Échantillon, 1cm

Ambiante à 1000°C Atmosphère contrôlé échantillon ~1cm\*1mm

=> Analyse en transmission







- Ambiante à 3000°C
- Atmosphère contrôlé
- Échantillon sphère ~1mm

### => Analyse en transmission et en surface

Merci à L. Hennet, CEMHTI-CNRS



## **DIFFABS-SOLEIL**

Merci à Dominique Thiaudiaire (SOLEIL) Louis Hennet (CEMHTI-CNRS)





## D6-ILL

Merci à Henri Fisher (ILL) Louis Hennet (CEMHTI-CNRS) Chemical Geology, 96 (1992) 321-332

Raman spectroscopy of silicate melts at magmatic temperatures:  $Na_2O-SiO_2$ ,  $K_2O-SiO_2$  and  $Li_2O-SiO_2$  binary compositions in the temperature range 25–1475°C

Bjorn O. Mysen and John D. Frantz

Geophysical Laboratory, 5251 Broad Branch Rd., N.W., Washington, DC 20015, USA









# Fil PtRh10%

détecteur

UO



Nouveau système développé entre IPGP-CNRS-SGR-Lyon1 et déjà utilisé à XAFS1-LNLS, DUBBLE-ESRF, MARS, ODE-SOLEIL P. Gonçalves Ferreira, D. de Ligny









(5)

EXAFS au seuil du Zr







in-situ Small Angle Neutron Scattering (SANS),



Chauffé jusqu'à fin de nucléation



Chauffé jusqu'à fin de cristallisation



ComponentLAS		(M,Z)AS	
(%mol)		SGC72	SGC73
SiO <sub>2</sub>	68	59	59
$AI_2O_3$	19	19	19
Li <sub>2</sub> O	3.5	-	-
MgO+ZnO	3	12	13
$TiO_2$ + $ZrO_2$	4.5	8	8
Others	2	2	1



Diagramme de diffraction de rayon X du bas vers le haut => de la nucléation à la cristallisation complète.

Fernandez-Martin et al., Journal of the American Ceramic Society (2012) 95, 1304–1312,



Évolution des spectres XANES au seuil K de Ti





Fernandez-Martin et al., Journal of the American Ceramic Society (2012) 95, 1304–1312,







Intensité des pics (unité arbitraire)



6 circles diffractometer on DIFFABS beamline 'Soleil' synchrotron, France



EXAFS spectra at Zr K-edge



#### Influence of annealing



No clear evidence of the influence of the nucleation stage on XANES Changes visible in the very begining of the annealing



Energie (eV)

X-Ray diffraction on melts and glass (17keV)



Expansion of the T - O distance



Seuil K de Ca

